

## 質量分析システム SCIEX X500R QTOF

製造元	SCIEX 社
仕様	イオン化部：ESI (Electrospray Ionization) 分析部：QTOF (MS/MS)、IDA, SWATH 測定に対応 分解能：m/z 1,000 未満で 40,000 以上 (FWHM) 質量精度：外部標準法による校正後 12 時間以内で 2ppm 未満
保有部署	工学研究科
設置場所	桂地区 A クラスタ A3 棟地下 1 階 008 号室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/</a>
注意事項等	詳しくはお問い合わせください。
連絡先	工学研究科 技術専門職員 西村 果倫 075-383-2780 (居室)、075-383-7561 (PHS) nishimura.karin.5w (at) kyoto-u.ac.jp
キーワード	LC-MS/MS、IDA、SWATH、HRMS
機器コード	0000115013
自由記入欄	【注意】測定が直接の原因となって生じた装置故障やイオン源汚染については、装置の現状復旧に係る費用を利用者に全額ご負担いただきます。また、カラムやバイアルをはじめ、装置使用に必要な消耗品類は、利用者側で全てご準備ください。その他、詳しくは上記担当者にお尋ねください。

